

Зависимости Φ от $\{\langle \omega_{st}^2 \rangle\}^{1/2}$ для немонохроматического поля (1—3) и Φ от $\omega_{st} = \{\langle \omega_{st} \rangle\}^{1/2}$ для монохроматического поля (4—6).

$N, \text{ см}^{-3}$: 1 — 10^{16} , 2 — 10^{16} , 3 — 0, 4 — 10^{16} , 5 — 10^{16} , 6 — 0. $V_0, \text{ эВ}$: 1 — 0.1, 2 — 0.12, 4 — 0.1, 5 — 0.12. Другие параметры: $d = 123 \text{ \AA}$, $\Delta = 0.05 \text{ эВ}$, $\omega = 0.15 \text{ эВ}$, $\omega/v = 10$, $v_r = 10^{15} \text{ см}^{-1}$, $n_0 = 10^{15} \text{ см}^{-3}$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Bass F. G., Teterov A. P. // Phys. Reports. 1986. V. 140. N 5. P. 237.
- [2] Ignatov A. A., Romanov Yu. A. // Phys. St. Sol.(b). 1976. V. 73. P. 327—331.
- [3] Игнатов А. А., Романов Ю. А. // Изв. вузов СССР. Радиофизика, 1978. Т. 21. В. 1. С. 132.
- [4] Келдыш Л. В. // ЖЭТФ. 1964. Т. 47. В. 5(11). С. 1945—1957.
- [5] Далоне Н. Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. М., 1989. 280 с.
- [6] Крайнов В. П., Тодирашку С. С. // ЖЭТФ. 1980. Т. 79. В. 1(7). С. 69—74.
- [7] Крючков С. В., Сыродеев Г. А. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 5. С. 857—865.
- [8] Ландау Л. Д., Лицшиц Е. М. К теории фотоэлектродвижущей силы в полупроводниках // Ландау Л. В. Собрание трудов. Т. 1. С. 157—180.

Волгоградский педагогический институт

Получено 20.09.1991
Принято к печати 5.12.1991

ФТП, том 26, вып. 4, 1992

ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАРЯДОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИМЕСИ ЕВРОПИЯ В РЕШЕТКЕ СЕЛЕНИДА СВИНЦА

Громовой Ю. С., Пляцко С. В., Кадышев С. К.

Возможность практического использования узкощелевых полупроводниковых соединений $A^{IV}B^{VI}$ в качестве приемников, источников ИК излучения, а также

термоэлектрогенераторов обуславливает научный интерес в исследовании механизмов легирования, примесных и дефектных состояний и их зависимости от воздействия внешних факторов.

Узкощелевые полупроводники $A^{IV}B^{VI}$, выращиваемые из расплава или из паровой фазы, характеризуются значительными концентрациями вакансий металла и халькогена ($N_m, N_x \sim 10^{19} \text{ см}^{-3}$), которые являются электроактивными. Кроме того, независимо от содержания компонент в расплаве вследствие условий технологического процесса в матрице кристалла всегда присутствуют области, обогащенные металлом и халькогеном [1], а введение примеси начиная с концентраций $N_{\text{пр}} > 10^{18} \text{ см}^{-3}$ приводит к образованию дополнительных структурных нарушений довольно сложного состава [2], активно проявляющихся в электрофизических свойствах кристаллов [3, 4].

Ранее [3-5] было показано, что при низкотемпературном ИК лазерном «отжиге» кристаллов $A^{IV}B^{VI}$ ($\hbar\omega < E_g$) происходит изменение концентрации носителей, их подвижности, структурных и оптических свойств.

Исследование поведения парамагнитных примесей (Mn, Eu) в решетке $A^{IV}B^{VI}$ показало, что примесь в основном находится во включениях и междоузлиях. Характерной особенностью таких кристаллов являются аномально низкие значения подвижности свободных дырок в области гелиевых температур.

При воздействии ИК лазерного излучения происходит увеличение концентрации узельного марганца и европия, а совместное действие электромагнитной волны лазерного излучения и слабого внешнего электрического поля вызывает направленную миграцию металлических ионов M^{2+} в направлении внешнего поля [4].

Отметим, что наиболее интенсивно исследования в этом направлении развивались для твердых растворов PbSnTe. Значительно меньшее число работ посвящено исследованию поведения примесей, особенно это относится к примесям переходной и редкоземельной групп, в твердых растворах PbSnTe [6]. Однако именно парамагнитные примеси дают возможность применить метод ЭПР, хорошо зарекомендовавший себя в исследовании структуры примесных центров, установления их зарядового состояния, положения в решетке, механизмов комплексообразования и легирования.

В настоящей работе впервые проведены исследования поведения примеси европия в PbSe, а также влияния ИК лазерного излучения в области прозрачности матрицы на электрофизические свойства и электронный парамагнитный резонанс с целью установления зарядового состояния и местоположения европия в решетке.

Монокристаллы PbSe : Eu выращивались направленной кристаллизацией из расплава. Примесь вводилась непосредственно в расплав. Концентрация европия в расплаве составляла $N_{\text{Eu}} = 0.2$ вес %. Исследовались кристаллы *p*-типа проводимости с концентрацией дырок при температуре жидкого азота $p_{77} = (2 \div 5) \times 10^{18} \text{ см}^{-3}$ и подвижностью $\mu_{77} = (2 \div 5) \cdot 10^3 \text{ см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$.

Образцы подвергались воздействию лазерного излучения ИК диапазона с энергией квантов $\hbar\omega = 0.118$ эВ при выполнении условия $\hbar\omega < E_g^{\text{PbSe}}$, где $E_g^{\text{PbSe}}(300 \text{ K}) = 0.25$ эВ — ширина запрещенной зоны селенида свинца.

На начальном этапе облучения (время облучения $t_{\text{обл}} < 2$ ч) в кристаллах PbSe наблюдаются уменьшение концентрации дырок и инверсия типа проводимости. Время достижения инверсии определяется плотностью мощности лазерного излучения, т. е. направление изменения электрофизических свойств такое же, как и для соединения PbSnTe, но скорость преобразований приблизительно на порядок выше (при одинаковых условиях обработки). В области электронной проводимости ($t_{\text{обл}} > 2$ ч) в отличие от соединений PbSnTe зависимость концентрации носителей от времени облучения имеет более сложный характер. Подвижность носителей при этом в зависимости от предыстории кристалла изменялась на 1—2 порядка.

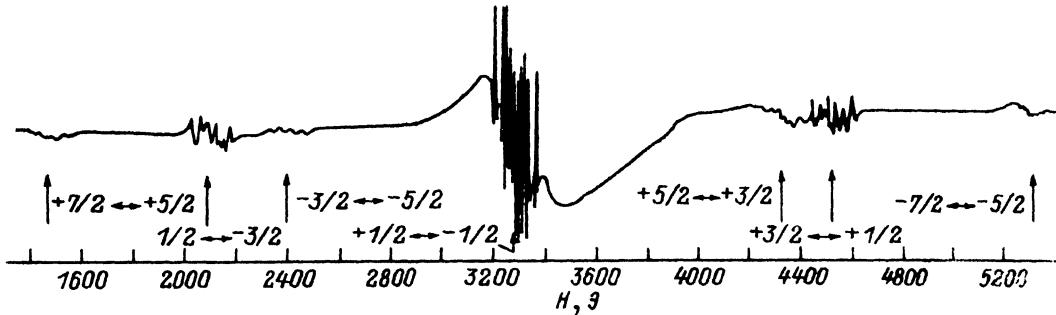


Рис. 1. Спектр ЭПР Eu²⁺ в PbSe при направлении магнитного поля вдоль оси ⟨100⟩.

Наблюдаемые изменения могут быть связаны с диссоциацией под действием лазерного излучения комплексов, обогащенных металлической компонентой, с последующим заполнением вакантных узлов металлической подрешетки PbSe. Такой процесс должен сопровождаться увеличением концентрации изолированных ионов европия в металлических узлах PbSe, что в свою очередь приведет к возрастанию сигнала ЭПР от примеси.

Исследования электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) проводились на установке VARIAN-E 12 в области температур 4.2—300 К в диапазоне частот $\nu = 9$ ГГц.

Спектр ЭПР исходных образцов состоял из семи линий тонкой структуры (ТС) малой интенсивности, $S = 7/2$, на каждой из которых наблюдались слабо-разрешенные линии сверхтонкой структуры (СТС).

Облучение образцов PbSe : Eu приводило к значительному увеличению интенсивности линий СТС и лучшему их разрешению. Лучше всего СТС разрешалась на самой интенсивной (переход $-\frac{1}{2} \leftrightarrow +\frac{1}{2}$) центральной линии спектра.

При удалении от центра спектра интенсивность линий ТС падает (соотношение интенсивностей линий ТС при увеличении поля примерно отвечает 3 : 33 : 10 : 93 : 10 : 33 : 3, хотя теоретическая интенсивность компонент линий тонкой структуры должна быть 7 : 15 : 12 : 16 : 12 : 15 : 7) и СТС становится менее разрешенной. При ориентации магнитного поля $H \parallel \langle 100 \rangle$ ($\Theta = 0$) линии тонкой структуры максимально разнесены по полю. Спектр ЭПР PbSe : Eu при ориентации магнитного поля $H \parallel \langle 100 \rangle$ приведен на рис. 1.

Следует отметить, что в кристаллах PbSe : Eu при отклонении магнитного поля H от направления ⟨100⟩ наблюдаются сильное удлинение линий СТС и падение их интенсивности. По этой причине не удалось детально проследить угловую зависимость спектра ЭПР ($\Theta = 0 \div 90$) при вращении магнитного поля в плоскости ⟨100⟩. Полученный ход угловой зависимости для PbSe : Eu на участке $0 \div 30$ соответствует угловой зависимости спектра ЭПР в PbTe : Eu [7], но с значительно большими размахом спектра ЭПР при $H \parallel \langle 100 \rangle$. Это позволило нам заключить, что угловая зависимость спектра ЭПР соответствует кубической симметрии центра.

Наличие семи линий тонкой структуры, соответствующей $S = 7/2$, и их угловая зависимость свидетельствуют о том, что примесь Eu занимает узловое положение в состоянии Eu²⁺. Селенид свинца имеет структуру NaCl, точечная симметрия узла — O_h . Ионный радиус Eu²⁺ несколько меньше ионного радиуса Pb²⁺, поэтому заметного искажения ближайшего окружения при замещении не произойдет, что и подтверждает угловая зависимость спектра. Для точечной симметрии O_h спиновой гамильтониан (СГ) для спина $S = 7/2$ имеет вид [8]

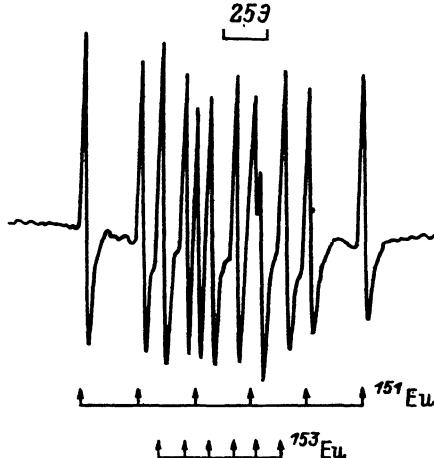


Рис. 2. Фрагмент спектра ЭПР Eu^{2+} в $\text{PbSe} : \text{Eu}$, соответствующий центральному переходу $+ \frac{1}{2} \leftrightarrow - \frac{1}{2}$.

$$\mathcal{H} = g\bar{H}\bar{S} + b_4O_4 + b_6O_6 + A\bar{S}\bar{I}. \quad (1)$$

Основной терм иона $\text{Eu}^{2+} - {}^8S_{7/2}$ (конфигурация $4f^7$) под действием спин-орбитального, спин-спинового взаимодействий и кубического кристаллического поля расщепляется на два дублета (Γ_6 и Γ_7) и квартет (Γ_8). В зависимости от знака и величины констант b_4 и b_6 нижним может быть дублет Γ_6 или Γ_7 .

Исследование температурной зависимости интенсивностей линий ЭПР дало возможность установить порядок расположения уровней и знаки констант спинового гамильтониана.

Детальный анализ полученных результатов позволил отождествить все линии в спектре и выделить линии ЭПР СТС, принадлежащие ${}^{153}\text{Eu}$ и ${}^{151}\text{Eu}$.

На рис. 2 приведен фрагмент спектра ЭПР $\text{PbSe} : \text{Eu}$ центральной группы линий, принадлежащей спиновому переходу $+ \frac{1}{2} \leftrightarrow - \frac{1}{2}$.

При произвольной ориентации магнитного поля для получения уровней энергии (1) требуется диагонализация матрицы 8×8 . Для некоторых случаев, например $\mathbf{H} \parallel \langle 100 \rangle$, уровни энергии спин-гамильтониана (1) получены в аналитическом виде [9].

Наблюдаемый спектр ЭПР Eu^{2+} в PbSe достаточно хорошо описывается случаем сильного магнитного поля, для которого частоты переходов будут

$$\begin{aligned}
 & -\frac{1}{2} \longleftrightarrow +\frac{1}{2} \quad g\beta H_0, \\
 & \pm \frac{7}{2} \longleftrightarrow \pm \frac{5}{2} \quad g\beta H_0 + 20 b_4 p, \\
 & \pm \frac{5}{2} \longleftrightarrow \pm \frac{3}{2} \quad g\beta H_0 + 10 b_4 p, \\
 & \pm \frac{3}{2} \longleftrightarrow \pm \frac{1}{2} \quad g\beta H_0 + 12 b_4 p,
 \end{aligned}$$

где $p = 1 - 5 \Phi$, $\Phi = l^2 m^2 + m^2 n^2 + b^2 n^2$, l, m, n — направляющие косинусы поля H_0 в системе кристаллографических осей.

По спектру ЭПР при $H \parallel \langle 100 \rangle$, температуре $T = 20$ К были определены константы спин-гамильтониана (1): $g = 2.0231 \pm 0.0005$; $b_4 = (99.29 \pm 2.0)\text{Э}$; $b_6 = (4.07 \pm 2.0)\text{Э}$; $A(^{153}\text{Eu}) = (31 \pm 0.5)\text{Э}$; $A(^{151}\text{Eu}) = (13.6 \pm 0.5)\text{Э}$.

Отношение сверхтонких констант $^{153}\text{A} : A^{151}$, полученное из данных эксперимента, равно отношению магнитных моментов этих изотопов. Увеличение констант СТС иона Eu в PbSe относительно PbTe [7] указывает на увеличение ионной связи в PbSe по сравнению с PbTe.

Проведенный комплекс исследований позволил нам заключить, что примесь европия в решетке PbSe занимает узельное положение в состоянии Eu^{2+} , а также находится в междуузлиях и кластерах и аналогично примесям Mn и Eu в PbTe проявляет «псевдодонорный» характер. Лазерное облучение ($\hbar\omega < E_g$) приводит к диссоциации электронейтральных включений, содержащих металлическую компоненту, с последующим заполнением ионами собственных компонент и примеси вакантных узлов металлической подрешетки в матрице селенида свинца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Breschi R., Camanzi A., Fano V. J. // Cryst. Growth. 1982. V. 58. P. 399—408.
- [2] Дугужев И. М., Мошников В. А. // Тез. докл. VI Всес. конф. по физико-химическим основам легирования полупроводниковых материалов. М., 1988. С. 134—135.
- [3] Darchuk S. D., Plyatsko S. V., Sizov F. F., Jakimov E. V. // J. Phys. Chem. Sol. 1990. V. 51. N 11. P. 1333—1338.
- [4] Gromovo Yu. S., Plyatsko S. V., Sizov F. F., Korovina L. A. // J. Phys.: Condens. Matter. 1990. V. 2. P. 10391—10400.
- [5] Громовой Ю. С., Коровина Л. А., Пляцко С. В., Сизов Ф. Ф., Дарчук С. Д., Белоконь С. А. / ФТП. 1990. Т. 24. В. 2. С. 250—253.
- [6] Громовой Ю. С., Мисюра И. В. // Изв. вузов СССР. Физика. 1988. № 3. С. 120—122.
- [7] Gromovo Yu. S., Plyatsko S. V., Sizov F. F. // Mater. Lett. 1989. V. 8. N 11-12. P. 495—499.
- [8] Title R. S. // Phys. Rev. 1964. V. 133A. P. 198.
- [9] Абрагам А., Блинни Б. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. М., 1972. 651 с.

Институт полупроводников
АН Украины
Киев

Получено 12.11.1991
Принято к печати 5.12.1991